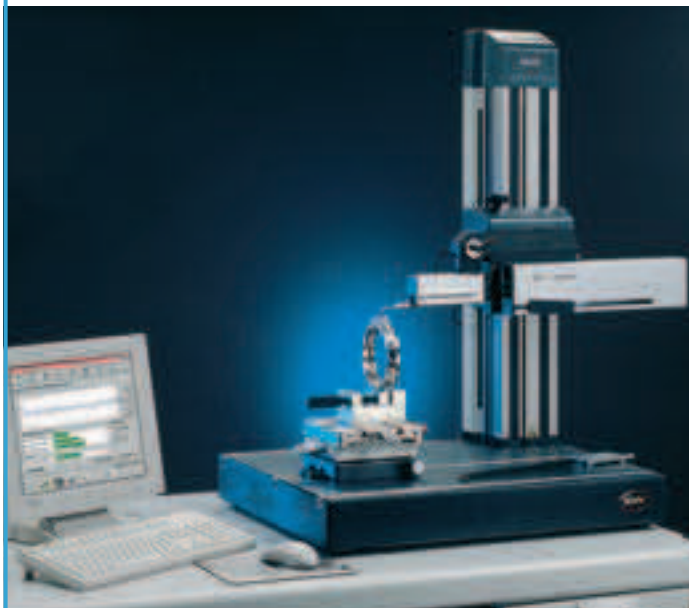


MarSurf XCR 20

Новое поколение комбинированных систем измерения шероховатости и контура



Описание

Система **MarSurf XCR 20** является идеальным решением для совместного измерения контура и глубины микронеровностей.

Marsurf XC 20 + MarSurf XR 20 = MarSurf XCR 20

Эта система включает абсолютно все, что Вам необходимо, сберегая и время и пространство. Пользовательские интерфейсы программного обеспечения для шероховатости и контура разделены. Система **MarSurf XCR 20** от компании Mahr является системой для измерения поверхности высшего уровня и поддерживает даже полуавтоматические фазы функционирования, в частности для обеспечения легкого позиционирования измерительной стойки (**ST 750 CNC**).

Особенности

- Экономия места благодаря возможности приспособления обоих механизмов подачи (механизма подачи системы измерения контура **MarSurf PCV 200** и шероховатости **GD 25**) с помощью универсального фиксатора на измерительной стойке **ST 500** или **ST 750**
- Оценка шероховатости и контура возможна с помощью одного измерения
- Высоточная оценка контура и шероховатости с помощью измерительной системы **MarSurf UD 120** на деталях, требующих большого хода и высокой разрешающей способности
- Возможность быстрого переключения между измерениями шероховатости и контура благодаря простоте смены программных платформ и механических компонентов, таких как механизм подачи и щуп

Исполнения

- Комбинированная измерительная установка с одной измерительной стойкой и двумя механизмами подачи (**PCV 200** и **MarSurf GD 25**)
- Комбинированная измерительная установка с легкосменными фиксаторами (**PGK 120**, **PCV 200**)
- Система **MarSurf UD 120** обеспечивает высокоточную оценку контура и шероховатости контролируемых деталей

WebCode 3152

